Memory device

Patent Number:

US2003043683

Publication date:

2003-03-06

Inventor(s):

NISHIO YOJI (JP); FUNABA SEIJI (JP)

Applicant(s):

ELPIDA MEMORY INC (US)

Requested Patent:

JP2003085121

Application Number: US20020234261 20020904 Priority Number(s): JP20010270518 20010906

IPC Classification:

G11C5/06; G11C8/00

EC Classification:

G11C5/06H, G11C7/10, G11C7/10P, G11C11/4093

Equivalents:

CN1403928, DE10241451

Abstract

In a memory device having a controller and multiple memory modules both of which are mounted together on a motherboard, a high-speed operation is executed by suppressing waveform distortion caused by signal reflection. Since signal reflection occurs when a controller performs the writing/reading of data relative to memory units on memory modules, active terminator units are included in the controller and the memory units. These active terminator units are provided for a data bus and/or a clock bus in order to terminate these buses in memory units. The active terminator units provided for the controller and the memory units may be put into an inactive state when data is to be received

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK MISET

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-85121 (P2003-85121A)

(43)公開日 平成15年3月20日(2003.3.20)

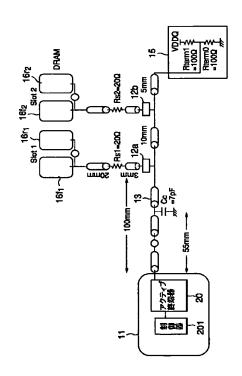
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
G06F	13/16	5 1 0	G06F 1	3/16	5102	A 5B060
	3/00	•	:	3/00	1	K 5J056
	12/00	5 5 0	1	2/00	5501	K 5M024
G11C	11/409		G11C 1	1/34	3540	Q
H03K	19/0175		H03K 1	9/00	1010	Q
			審査請	求有	請求項の数53	OL (全 18 頁)
(21)出顧番号	 }	特顧2001-270518(P2001-270518)	(71)出廣人	5001742	247	
				エルビ	ーダメモリ株式会	社
(22)出顧日		平成13年9月6日(2001.9.6)		東京都中央区八重洲 2 - 2 - 1		
			(72)発明者	船場	誠司	
				東京都	中央区八重洲二	「目2番1号 エル
				ピーダ	メモリ株式会社P	4
			(72)発明者	西尾	洋二	
				東京都	中央区八重洲二	「目2番1号 エル
				ピーダ	メモリ株式会社P	4
			(74)代理人	1000712	272	
				弁理士	後藤 洋介	(外1名)
						MARTINAN
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メモリ装置

(57)【要約】

【課題】 コントローラを複数のメモリモジュールと共に、マザーボード上に搭載したメモリ装置において、高速動作の際に生じる反射による波形歪を軽減できるメモリ装置を提供することである。

【解決手段】 コントローラによるメモリモジュール上のメモリユニット書込/読出時に、信号反射が生じるため、アクティブ終端器をコントローラ及びメモリユニットに設けた構成を備えたメモリ装置が得られる。このアクティブ終端器は、データバス及び/又はクロックバスに対応して設けられ、アクティブ終端器は、データバス、クロックバスに対応したメモリユニット内の線路を終端するために設けられる。コントローラ及びメモリユニットに設けられるアクティブ終端器は、データの受信側になった場合に不動作状態に制御されても良い。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 バスに対して、電気的に接続された複数 のメモリユニットと、前記バスの一端に接続され、前記 複数のメモリユニットの読出、書込を制御するコントロ ーラとを有するメモリ装置において、前記コントローラ には、前記読出制御時にのみ動作状態となるアクティブ 終端回路が設けられていることを特徴とするメモリ装 置。

【請求項2】 請求項1において、前記複数のメモリユ ニットは、それぞれスタブ及びコネクタを介して前記バ 10 スに接続されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項3】 請求項2において、前記複数のメモリユ ニットを前記バスに接続するコネクタのうち、前記コン トローラと最も近接した位置にある最近接コネクタと、 前記コントローラとの間には、前記複数のメモリユニッ トの読出制御時における反射波を防止するための反射防 止手段が設けられていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項4】 請求項3において、前記反射防止手段 は、前記最近接コネクタと前記コントローラ間の特性イ ンピーダンスがメモリモジュール上配線の特性インピー 20 ダンスに比較して低くなる構成を有する回路であること を特徴とするメモリ装置。

【請求項5】 請求項4において、前記回路は、前記最 近接コネクタと前記コントローラ間に接続された容量素 子を備えていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項6】 請求項5において、前記回路の実効的な 特性インピーダンスは、前記最近接コネクタと前記コン トローラ間のバス配線長を調整することによって実現さ れていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項7】 請求項1乃至6のいずれかにおいて、前 30 記コントローラが接続されたバスの一端とは反対側に位 置する他端には、終端器が接続されており、当該終端器 は、所定の電源端子と基準電源端子との間に、直列に接 続された一対の終端抵抗によって構成され、前記バスの 他端は、両終端抵抗の共通接続点に接続されていること を特徴とするメモリ装置。

【請求項8】 請求項1乃至7のいずれかにおいて、前 記バスはデータバス又はコマンドバスであることを特徴 とするメモリ装置。

【請求項9】 請求項1において、前記各メモリユニッ 40 トはアクティブ終端器によって終端されていることを特 徴とするメモリ装置。

【請求項10】 請求項1乃至9のいずれかにおいて、 前記バスはシールドされていることを特徴とするメモリ 装置。

【請求項11】 請求項1乃至10のいずれかにおい て、前記メモリユニットはDRAMであることを特徴と するメモリ装置。

【請求項12】 互いに相補的なクロックを送出するク ロックコントローラと、当該クロックコントローラに一 50 れた複数のメモリユニットと、前記バスの一端に接続さ

. - :- . -

端を接続され、前記相補的なクロックを伝送する一対の クロックバスと、当該一対のクロックバスに電気的に接 続された複数のメモリユニットとを備えたメモリ装置に おいて、前記一対のクロックバスのクロックコントロー ラとは反対側の他端には、終端抵抗が接続されており、 これによって、前記一対のクロックバスは差動結合終端

【請求項13】 請求項12において、前記メモリユニ ットは前記―対のクロックバスに対して、一対のコネク タを介して接続されており、前記終端抵抗と、当該終端 抵抗に最も近い一対のコネクタ間のクロックバス区間は 実質的に分布定数回路として扱うことができる長さを有 していることを特徴とするメモリ装置。

されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項14】 請求項13において、前記データバス 区間のインピーダンスは実質的に分布定数回路の特性イ ンピーダンスによって規定できることを特徴とするメモ リ装置。

【請求項15】 請求項13乃至14のいずれかにおい て、前記コントローラと当該コントローラの最も近い― 対のコネクタ間のクロックバス区間は、他のコネクタ間 のクロックバス区間よりも長いことを特徴とするメモリ 装置。

【請求項16】 請求項15において、前記コントロー ラに対して最も近接した一対のクロックバス区間には、 反射防止用の容量が接続されていることを特徴とするメ

【請求項17】 請求項12において、更に、前記複数 のメモリユニットを複数のコネクタを介して接続するデ ータバスと、当該バスの一端に接続され、該バスを介し て前記各メモリユニットとの間で、データの送受を行う データバスコントローラとを備えていることを特徴とす るメモリ装置。

【請求項18】 請求項17において、前記データバス コントローラは、前記各メモリユニットからデータを読 み出す際にアクティブ状態になり、且つ、各メモリユニ ットに対してデータを書き込む際にインアクティブ状態 に維持されるアクティブ終端器を有していることを特徴 とするメモリ装置。

【請求項19】 請求項18において、前記データバス コントローラとは反対側の前記データバスの端部には、 直列に接続された一対の抵抗によって構成された終端抵 抗が接続され、前記データバスは一対の抵抗の共通接続 点に接続され、これによって、データバスの他端は、終 端されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項20】 請求項19において、前記データバス コントローラと最も近接した位置に設けられたコネクタ との間には、反射を緩和するための容量が接続されてい ることを特徴とするメモリ装置。

【請求項21】 データバスに対して、電気的に接続さ

- The Control of the

れ、前記複数のメモリユニットの読出、書込を制御する データバスコントローラとを有するメモリ装置におい て、前記データバスコントローラは、アクティブ終端器 と、当該アクティブ終端器を制御する制御器を備えると 共に、前記各メモリユニットも、前記データバスを終端 するアクティブ終端器を有していることを特徴とするメ モリ装置。

【請求項22】 請求項21において、前記制御器は、 各コネクタに接続されたメモリモジュールに搭載された メモリユニットからデータを読み出す場合、前記読出の 10 対象となるメモリユニットのアクティブ終端器だけをイ ンアクティブ状態にする一方、他のメモリユニット及び 前記データバスコントローラのアクティブ終端器をアク ティブ状態にする制御を行うことを特徴とするメモリ装 置。

【請求項23】 請求項22において、前記制御器は、 前記メモリユニットにデータを書き込む際、前記データ バスコントローラのアクティブ終端器をインアクティブ 状態にする一方、前記メモリユニットのアクティブ終端 器をアクティブ状態にする制御を行うことを特徴とする 20 メモリ装置。

【請求項24】 請求項22において、前記メモリ装置 は、メモリユニットを有するスロットをバス上に複数備 えており、前記制御器は、前記メモリユニットにデータ を書き込む際、前記データバスコントローラのアクティ ブ終端器をインアクティブ状態にする一方、書込み対象 のメモリユニットが存在するスロットのメモリユニット のアクティブ終端器をインアクティブ状態にし、それ以 外のメモリユニットのアクティブ終端器をアクティブ状 態にする制御を行うことを特徴とするメモリ装置。

【請求項25】 互いに相補的なクロックを送出するク ロックコントローラと、当該クロックコントローラに一 端を接続され、前記相補的なクロックを伝送する一対の クロックバスと、当該一対のクロックバスにそれぞれ電 気的に接続された複数のメモリユニットとを備えたメモ リ装置において、前記メモリユニットは、前記一対のク ロックバスを終端する差動結合終端回路を備えていると とを特徴とするメモリ装置。

【請求項26】 請求項25において、前記差動結合終 端回路は、前記メモリユニット内に内蔵されていること 40 を特徴とするメモリ装置。

【請求項27】 請求項25において、前記差動結合終 端回路は、前記メモリユニットの外側に外付けされてい ることを特徴とするメモリ装置。

【請求項28】 請求項25乃至27のいずれかにおい て、前記一対のクロックバスは、分岐された形で、各メ モリユニットに接続されており、前記差動結合終端回路 は、メモリユニットの前記分岐されたクロックバス間に 接続されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項29】 互いに相補的なクロックを送出するク 50 置。

ロックコントローラと、当該クロックコントローラに一 端を接続され、前記相補的なクロックを伝送する一対の クロックバスと、当該一対のクロックバスにそれぞれ電 気的に接続された複数のメモリユニットとを備えたメモ リ装置において、前記メモリユニットは、前記一対のク ロックバスを終端するアクティブ終端器を備えているこ とを特徴とるすメモリ装置。

【請求項30】 請求項25乃至29のいずれかにおい て、更に、前記複数のメモリユニットとの間でデータの 書込/読出動作を行うデータバスコントローラと、当該 データバスコントローラと前記各メモリユニットを接続 するデータバスとを有していることを特徴とするメモリ 装置。

【請求項31】 請求項30において、前記データバス コントローラは、各メモリユニットからデータを読出す 際にアクティブ状態となり、各メモリユニットにデータ を書込む際にインアクティブ状態となるアクティブ終端 器を備えていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項32】 請求項31において、前記各メモリユ ニットは、データの読出の際にインアクティブ状態とな り、データの書込の際にアクティブ状態となるアクティ ブ終端器を備え、当該アクティブ終端器によって、前記 データバスを終端することを特徴とするメモリ装置。

【請求項33】 請求項31において、前記メモリ装置 は、メモリユニットを有するスロットをバス上に複数備 えていると共に、前記各メモリユニットは、データの読 出の際にインアクティブ状態となるアクティブ終端器を 有し、前記アクティブ終端器は、データの書込の際に書 き込み対象となるメモリユニットを含むスロットのメモ リユニットではインアクティブ状態となり、それ以外の 30 メモリユニットではアクティブ状態となるように構成さ れており、当該アクティブ終端器は前記バスのうち、デ ータバスを終端していることを特徴とするメモリ装置。 【請求項34】 コネクタ及びスタブを介して分岐され た形で、バスに対して電気的に接続された複数のメモリ ユニットと、前記バスの一端に接続され、前記複数のメ モリユニットの読出、書込を制御するコントローラとを 有するメモリ装置において、前記コントローラ及び前記 各メモリユニットのそれぞれに接続されたバスの分岐前 のインピーダンスと、前記バスの分岐前から分岐後側を 見た時のインピーダンスが実質的に等しくなるように、 前記コントローラと前記複数のメモリユニット間の前記 バス、コネクタ、抵抗、及び、スタブを含む接続が行わ れていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項35】 請求項34において、前記コントロー ラと前記複数のメモリユニットは、前記バスを介して、 スター接続すなわち同じ特性インビーダンスZ0の配線 n本が分岐点に対しそれぞれ抵抗値ZO/nを有する抵 抗を介して接続されていることを特徴とするメモリ装

【請求項36】 請求項34又は35において、前記バスはデータバス或いはコマンドアドレスバスであること。を特徴とするメモリ装置。

【請求項37】 請求項34乃至36のいずれかにおいて、前記コントローラ及び前記各メモリユニットは、アクティブ終端器を備え、当該アクティブ終端器によって前記バスを終端することを特徴とするメモリ装置。

【請求項38】 請求項34乃至37のいずれかにおいて、前記コントローラと前記各メモリユニットは、互いに相補的なクロックが与えられる一対のクロックバスに 10よって接続されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項39】 請求項34乃至37のいずれかにおいて、前記コントローラと前記各メモリユニットは、クロックバスによって接続されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項40】 請求項34において、前記バスは、クロックバスであることを特徴とするメモリ装置。

【請求項41】 請求項39において、前記コントローラと前記複数のメモリユニットとは、前記一対のクロックバスのそれぞれを介して、前記スター接続されている 20 ことを特徴とするメモリ装置。

【請求項42】 請求項39乃至41のいずれかにおいて、前記クロックバスは、前記各メモリユニット側で、終端抵抗によって終端されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項43】 互いに相補的なクロックを送出するクロックコントローラと、当該クロックコントローラに一端を接続され、前記相補的なクロックを伝送する一対のクロックバスと、当該一対のクロックバスにそれぞれ電気的に接続された複数のメモリユニットとを備え、前記 30クロックバスは、請求項34に記載された構成を有することを特徴とするメモリ装置。

【請求項44】 請求項43において、前記前記コントローラと前記複数のメモリユニットとは、前記一対のクロックバスのそれぞれを介して、前記スター接続されていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項45】 請求項43又は44において、前記メモリユニットは、前記一対のクロックバスを終端する差動結合終端回路を備えていることを特徴とるすメモリ装置。

【請求項46】 請求項12において、更に、前記複数のメモリユニットを複数のコネクタを介して接続するコマンドアドレスバスと、当該コマンドアドレスバスの一端に接続され、該コマンドアドレスバスを介して前記各メモリユニットとの間で、データの送受を行うバスコントローラとを備えていることを特徴とするメモリ装置。

【請求項47】 請求項46において、前記バスコントローラは、前記各メモリユニットからデータを受信する際にアクティブ状態になり、且つ、各メモリユニットに対してコマンドアドレスデータを書き込む際にインアク 50

ティブ状態に維持されるアクティブ終端器を有している ことを特徴とするメモリ装置。

【請求項48】 コマンドアドレスバスに対して、電気的に接続された複数のメモリユニットと、前記コマンドアドレスバスの一端に接続され、前記複数のメモリユニットの読出、書込を制御するバスコントローラとを有するメモリ装置において、前記バスコントローラは、アクティブ終端器と、当該アクティブ終端器を制御する制御器を備えると共に、前記各メモリユニットも、前記データバスを終端するアクティブ終端器を有していることを特徴とするメモリ装置。

【請求項49】 請求項48において、前記制御器は、各コネクタに接続されたメモリモジュールに搭載されたメモリユニットからデータを受信する際、前記読出の対象となるメモリユニットのアクティブ終端器だけをインアクティブ状態にする一方、他のメモリユニット及び前記バスコントローラのアクティブ終端器をアクティブ状態にする制御を行うことを特徴とするメモリ装置。

【請求項50】 請求項48において、前記制御器は、前記メモリユニットにコマンドアドレスデータを送信する際、前記データバスコントローラのアクティブ終端器をインアクティブ状態にする一方、前記メモリユニットのアクティブ終端器をアクティブ状態にする制御を行うことを特徴とするメモリ装置。

【請求項51】 請求項48において、前記メモリ装置 は、メモリユニットが存在するスロットを複数備え、前 記制御器は、前記メモリユニットにコマンドアドレスデ ータを送信する際、前記データバスコントローラのアク ティブ終端器をインアクティブ状態にする一方、書き込 み対象のメモリユニットが存在するスロットのメモリユ ニットのアクティブ終端器をインアクティブ状態にし, その他のメモリユニットのアクティブ終端器をアクティ ブ状態にする制御を行うことを特徴とするメモリ装置。 【請求項52】 請求項48において、前記メモリ装置 は、メモリユニットが存在するスロットを複数備え、前 記制御器は、前記メモリユニットにコマンドアドレスデ ータを送信する際、前記データバスコントローラのアク ティブ終端器をインアクティブ状態にする一方、書き込 み対象のメモリユニットが存在するスロットのコマンド アドレスレジスタのアクティブ終端器をインアクティブ 状態にし、その他のコマンドアドレスレジスタのアクテ ィブ終端器をアクティブ状態にする制御を行うことを特 徴とするメモリ装置。

【請求項53】 請求項26において、前記差動結合終端回路は、MOSトランジスタと抵抗を有し、MOSトランジスタのソース及びドレインには抵抗が接続され、アクティブ時にはMOSトランジスタをON、インアクティブ時にはMOSトランジスタをOFFとなるアクティブ終端器であることを特徴とするメモリ装置。

【発明の詳細な説明】

る。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、メモリ装置に関 し、特に、高速動作を可能にする回路構成を備えたメモ リ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】最近、メモリ装置を高集積化する一方、 髙速で且つ低信号振幅で動作させるためのインタフェー スが検討されている。このための規格として、SSTL (StubSeries Termination Logic)が提案されてい る。また、メモリ装置の一つであるDRAMをより高速 10 で動作させるために、クロックの立ち上がりと立下りの 両エッジに同期してデータの入出力を行うことにより、 データレートを2倍にできるDDR (double data ra te)も提案されている。

【0003】上記した動作を行うメモリ装置は、複数の メモリモジュールをマザーボード上に間隔を置いて並行 に配列した構成を備えている。との場合、複数のメモリ モジュールは、それぞれコネクタを介してマザーボード 上に搭載されている。各メモリモジュールをマザーボー ドに取り付けるために、各コネクタには、メモリモジュ ールを取り付けるためのスロットが設けられており、各 スロットには、メモリモジュールと電気的接続を行うた めの端子が配列されている。一方、メモリモジュールの 表及び/又は裏には、複数のメモリユニット及びレジス タ等のバッファが取り付けられており、メモリユニット 及びレジスタは、モジュール端部に設けられた端子を介 してコネクタと電気的に接続されている。

【0004】また、上記したメモリ装置の中には、メモ リモジュール上のメモリユニットを制御するために、チ ップセットと呼ばれるコントローラをマザーボード上に 30 搭載したものがある。このメモリ装置では、データバ ス、コマンドバス、及び、クロックバス(以下の説明で は、これらを総称して単にバスと呼ぶこともある)がマ ザーボード上に布線され、当該バスによってコントロー ラと各メモリモジュール上のメモリユニット及びレジス タが電気的に接続されている。

【0005】上記したバスのうち、データバス及びクロ ックバスは、コントローラから、直接、各メモリモジュ ールの各メモリユニットに接続されており、他方、コマ ンドバスは、コネクタを介してレジスタに接続され、当 40 ニットにおける信号反射については、これまで何等考慮 該レジスタから各メモリモジュール上のメモリユニット に接続される構成が採用されている場合がある。

【0006】更に、SSTL規格に従うメモリ装置は、 各メモリモジュール内のメモリユニットを構成するDR AMとコネクタとをスタブによって接続された構成を備 えている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】この種、メモリ装置で は、入出力をより高速に行うために、クロックバスに与 えられるクロックの周波数を100MHz以上(例え

は、133MHz)にすることが考慮されている。この 場合、読出/書込のデータレートは、DDRを採用した 場合、200MHz以上になる。また、最近では、20 0~300MH2のクロック周波数で、各メモリモジュ ールを動作させることも要求されており、この場合、デ ータレートは400~600MHzに達することにな

【0008】とのような要求に応えるために、インピー ダンスの不整合に起因する信号反射や歪を低減できるス タブ構造或いはメモリモジュールの配線構造等が提案さ れている(特願2000-068484号等)。しかし ながら、本発明者等の研究によれば、この種のメモリ装 置における高速化を妨げる要因には、種々様々なものが あり、スタブ構造或いはメモリモジュール構造を改善し ただけでは、不十分であることが判明した。

【0009】例えば、データバスについて言えば、マザ ーボード上に搭載されたコントローラから、データバス を介して、各メモリモジュール上のメモリユニットに対 して、読出動作を行った場合、コントローラは終端され ない状態になるため、コントローラ自体において、信号 の反射が生じ、且つ、書込動作を行った場合、コントロ ーラとコネクタ間のデータバスの長さによって、コネク タ部分から信号反射が生じることが判明した。また、各 メモリモジュール上のメモリユニットとして、DRAM が接続された場合、各DRAMに対して書込を行った際 にも、信号の反射が観測された。

【0010】更に、データバスは一端をコントローラに 接続され、他端を無反射終端器に接続されているが、無 反射終端には、終端電源を用いて所定の終端電位が与え られているが、この構成では、電源の数が増加すると言 う欠点がある。このことは、コマンドアドレスバスにお いても同様である。

【0011】一方、クロックバスについて言えば、クロ ック動作を正確に行うために、メモリモジュール上の各 メモリユニットに対して、互いに相補的な一対のクロッ クを供給するメモリ装置も提案されている。このような メモリ装置は、コントローラと、各メモリユニットとが 一対のクロックバスによって接続された構成を備えてい る。このような構成を採用した場合における各メモリユ されていない。

【0012】本発明の目的は、コントローラとデータバ ス(コマンドアドレスバス)との間における反射を防止 することにより、メモリユニットからのデータを高速で 読み出すことができるメモリ装置を提供することであ

【0013】本発明の他の目的は、クロックバスにおけ る信号の反射を防止することにより、高速且つ正確な動 作を行うことができるメモリ装置を提供することであ 50 る。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、バスに 対して、電気的に接続された複数のメモリユニットと、 前記バスの一端に接続され、前記複数のメモリユニット の読出、書込を制御するコントローラとを有するメモリ 装置において、前記コントローラには、前記読出制御時 にのみ動作状態となるアクティブ終端回路が設けられて いることを特徴とするメモリ装置が得られる。この場 合、複数のメモリユニットは、それぞれスタブ及びコネ クタを介して前記バスに接続されている。また、複数の 10 メモリユニットを前記バスに接続するコネクタのうち、 前記コントローラと最も近接した位置にある最近接コネ クタと、前記コントローラとの間には、前記複数のメモ リユニットの読出制御時における反射波を防止するため の反射防止手段が設けられていることが望ましい。この 反射防止手段は、前記最近接コネクタと前記コントロー う間の特性インピーダンスが他のメモリモジュール上の 特性インピーダンスに比較して低くなるような回路によ って構成されても良いし、及び/又は、前記最近接コネ クタと前記コントローラ間に接続された容量素子を備え 20 ていても良い。

9

【0015】更に、本発明によれば、前記コントローラ が接続されたバスの一端とは反対側に位置する他端に は、終端器が接続されており、当該終端器は、所定の電 源端子と基準電源端子との間に、直列に接続された一対 の終端抵抗によって構成され、前記バスの他端は、両終 端抵抗の共通接続点に接続されていることを特徴とする メモリ装置が得られる。この場合、前記バスはデータバ ス又はコマンドバスであっても良い。また、上記した各 メモリユニットはアクティブ終端器によって終端されて いることが好ましく、バスはシールドされていることが 好ましい。尚、上記メモリユニットとして、DRAMが 例示できる。

【0016】本発明の他の態様によれば、互いに相補的 なクロックを送出するクロックコントローラと、当該ク ロックコントローラに一端を接続され、前記相補的なク ロックを伝送する一対のクロックバスと、当該一対のク ロックバスに電気的に接続された複数のメモリユニット とを備えたメモリ装置において、前記一対のクロックバ スのクロックコントローラとは反対側の他端には、終端 40 抵抗が接続されており、これによって、前記―対のクロ ックバスは差動結合終端されていることを特徴とするメ モリ装置が得られる。

【0017】とこで、前記メモリユニットは前記一対の クロックバスに対して、一対のコネクタを介して接続さ れており、前記終端抵抗と、当該終端抵抗に最も近い一 対のコネクタ間のクロックバス区間は実質的に分布定数 回路として扱うことができる長さを有している。このよ うな長さを有している前記クロックバス区間のインピー ダンスは実質的に分布定数回路の特性インピーダンスに 50 なクロックを伝送する一対のクロックバスと、当該一対

よって規定できる。

【0018】更に、本発明によれば、前記複数のメモリ ユニットを複数のコネクタを介して接続するデータバス と、当該バスの一端に接続され、該バスを介して前記各 メモリユニットとの間で、データの送受を行うデータバ スコントローラとを備えていることを特徴とするメモリ 装置が得られる。との場合、前記データバスコントロー ラは、前記各メモリユニットからデータを読み出す際に アクティブ状態になり、且つ、各メモリユニットに対し てデータを書き込む際にインアクティブ状態に維持され るアクティブ終端器を有している。一方、前記データバ スコントローラとは反対側の前記データバスの端部に は、直列に接続された一対の抵抗によって構成された終 端抵抗が接続され、前記データバスは一対の抵抗の共通 接続点に接続され、これによって、データバスの他端 は、差動結合終端されている。

【0019】本発明の別の態様によれば、データバスに 対して、電気的に接続された複数のメモリユニットと、 前記バスの一端に接続され、前記複数のメモリユニット の読出、書込を制御するデータバスコントローラとを有 するメモリ装置において、前記データバスコントローラ は、アクティブ終端器と、当該アクティブ終端器を制御 する制御器を備えると共に、前記各メモリユニットも、 前記データバスを終端するアクティブ終端器を有してい ることを特徴とするメモリ装置が得られる。この場合、 前記制御器は、各コネクタに接続されたメモリモジュー ルに搭載されたメモリユニットからデータを読み出す場 合、前記読出の対象となるメモリユニットのアクティブ 終端器だけをインアクティブ状態にする一方、他のメモ リユニット及び前記データバスコントローラのアクティ ブ終端器をアクティブ状態にする制御を行う。

【0020】更に、前記制御器は、前記メモリユニット にデータを書き込む際、前記データバスコントローラの アクティブ終端器をインアクティブ状態にする一方、前 記メモリユニットのアクティブ終端器をアクティブ状態 にする制御を行う。

【0021】上記したメモリ装置は、互いに相補的なク ロックを送出するクロックコントローラと、当該クロッ クコントローラに一端を接続され、前記相補的なクロッ クを伝送する一対のクロックバスと、当該一対のクロッ クバスにそれぞれ電気的に接続された複数のメモリユニ ットとを備え、前記メモリユニットは、前記一対のクロ ックバスを終端する差動結合終端回路を有していても良 い。ここで、前記差動結合終端回路は、前記メモリユニ ット内に内蔵されても良いし、メモリユニットの外側に 外付けされていても良い。

【0022】本発明の更に別の態様によれば、互いに相 補的なクロックを送出するクロックコントローラと、当 該クロックコントローラに―端を接続され、前記相補的 のクロックバスにそれぞれ電気的に接続された複数のメモリユニットとを備えたメモリ装置において、前記メモリユニットは、前記一対のクロックバスを終端するアクティブ終端器を備えていることを特徴とするメモリ装置が得られる。

【0023】本発明の態様によれば、バスに対して、コネクタ及びスタブを介して電気的に接続された複数のメモリユニットと、前記バスの一端に接続され、前記複数のメモリユニットの読出、書込を制御するコントローラとを有するメモリ装置において、前記コントローラ及び 10前記各メモリユニットのそれぞれから、前記バス側を見た時のインピーダンスが実質的に等しくなるように、前記コントローラと前記複数のメモリユニット間の前記バス、コネクタ、抵抗、及び、スタブを含む接続が行われていることを特徴とするメモリ装置が得られる。この場合、前記コントローラと前記複数のメモリユニットは、前記バスを介して、スター接続されていることが望ましい。

【0024】上記したバスは、データバス或いはコマンドアドレスバスであり、とのバス以外に、前記コントロ 20 ーラと前記各メモリユニットは、互いに相補的なクロックが与えられる一対のクロックバスによって接続されている。ここで、前記コントローラ及び前記各メモリユニットのそれぞれから、前記一対のクロックバスのそれぞれを見た時のインピーダンスが実質的に等しくなるように、前記コントローラと前記複数のメモリユニット間の前記クロックバス、コネクタ、及び、スタブを含む接続が行われている。また、前記コントローラと前記複数のメモリユニットとは、前記一対のクロックバスのそれぞれを介して、スター結合されている。 30

【0025】更に、前記コントローラ及び前記各メモリユニットのそれぞれから、前記クロックバスのそれぞれを見た時のインピーダンスも実質的に等しくなるように、前記コントローラと前記複数のメモリユニット間の前記クロックバス、コネクタ、及び、スタブを含む接続が行われていても良い。この場合、前記前記コントローラと前記複数のメモリユニットとは、前記クロックバスのそれぞれを介して、スター結合されている。

【0026】本発明によれば、前記複数のメモリユニットを複数のコネクタを介して接続するコマンドアドレス 40 バスと、当該コマンドアドレスバスの一端に接続され、該コマンドアドレスバスを介して前記各メモリユニットとの間で、データの送受を行うバスコントローラとを備えていることを特徴とするメモリ装置が得られる。この場合、前記バスコントローラは、前記各メモリユニットからデータを受信する際にアクティブ状態になり、且つ、各メモリユニットに対してコマンドアドレスデータを書き込む際にインアクティブ状態に維持されるアクティブ終端器を有している。

【0027】本発明の他の態様によれば、コマンドアド 50 している。

レスバスに対して、電気的に接続された複数のメモリュニットと、前記コマンドアドレスバスの一端に接続され、前記複数のメモリユニットの読出、書込を制御するバスコントローラとを有するメモリ装置において、前記バスコントローラは、アクティブ終端器と、当該アクティブ終端器を制御する制御器を備えると共に、前記各メモリユニットも、前記データバスを終端するアクティブ終端器を有していることを特徴とするメモリ装置が得られる。この場合、前記制御器は、各コネクタに接続されたメモリモジュールに搭載されたメモリユニットからデータを受信する際、前記読出の対象となるメモリユニットのアクティブ終端器だけをインアクティブ状態にする一方、他のメモリユニット及び前記バスコントローラの

アクティブ終端器をアクティブ状態にする制御を行う。 更に、前記制御器は、前記メモリユニットにコマンドア

ドレスデータを送信する際、前記データバスコントロー

ラのアクティブ終端器をインアクティブ状態にする一方、前記メモリユニットのアクティブ終端器をアクティブ状態にする制御を行う。

「0028]また、本発明は、複数のスロットを備え、各スロットに、バス上に接続されるメモリユニットを搭載できる構成のメモリ装置に適用できる。この場合、受

信するメモリコントローラのアクティブ終端器をインアクティブ状態にする制御を行ない、受信するメモリユニットのスロットに存在するメモリユニットのアクティブ 終端器をインアクティブ状態にする制御を行なう構成を

採用しても良い。この構成によれば、受信側で信号が反射するが、信号振幅を大きくできるという利点がある。 【0029】

30 【発明の実施の形態】次に、図1を参照して、本発明の 第1の実施形態に係るメモリ装置を説明する。まず、図 1に示されたメモリ装置は、SSTLで動作し、図示さ れたように、マザーボード(図示せず)上には、コント ローラ11及び複数のコネクタ(ここでは、12a、1 2bを例示している)が設置されている。各コネクタ1 2a、12bには、接続端子を配列したスロットが設け られており、図示された例の場合、コネクタ12a、1 2bの接続端子とコントローラ11とは、マザーボード 上に布線されたデータバス13によって接続されてい る。実際には、多数のデータバスがマザーボード上に配

列されているが、この例では、説明を簡略化するため に、図1の水平方向に延びる1本のデータバス13のみ が示されており、当該データバス13の一端は、コント ローラ11に接続され、他端は、後述する終端器15に 接続されている。尚、コマンドアドレスバスも、データ バスと同様なトポロジを有しているが、とこでは、説明 を簡略化するために、データバス13についてのみ説明 する。更に、図示されたデータバス13上の円柱形状及 び丸は、それぞれ分布定数線路及びビアホールをあらわ

【0030】図示されたメモリ装置は、複数のDRAM 16を備えており、これらDRAM16は、この例では、メモリモジュール搭載用基板の表裏に配置され、それぞれメモリユニットを構成している。具体的に言えば、コネクタ12aのスロットに装着されるメモリモジュールは、DRAM16f1及び16r1を備え、他方、コネクタ12bのスロットに装着されるメモリモジュール搭載用基板は、DRAM16f2及び16r2を搭載している。DRAM16f1と16r1とはビアホールを介して電気的に接続されており、同様に、DRA 10 M16f2と16r2もビアホールを介して電気的に接続されている。

13

【0031】各メモリモジュール上のDRAM16f1 と16r1:16f2と16r2は、それぞれ、図1の 垂直方向に延びるスタブ及び抵抗Rs1、Rs2を介して、コネクタ12a、12bに取り付けられている。図 示された例では、スタブは3mm及び20mmの長さを 有し、他方、各抵抗Rs1、Rs2は、20 Ω の抵抗値 を有している。

【0032】更に、図示されたメモリ装置のデータバス 20 13は、コントローラと当該コントローラに最近接したコネクタ12aとの間の第1のデータバス部分、コネクタ12a、12b間の第2のデータバス部分、及び、コネクタ12bと終端器15との間の第3のデータバス部分とに区分することができ、図示された例では、第1、第2、及び、第3のデータバス部分は、それぞれ100mm、10mm、及び、5mmの長さを有している。

【0033】本発明者等の研究によれば、図示された構成を有するメモリ装置では、コントローラ11からの読出コマンドに応じて、各DRAMからデータが読出され 30 る場合に、信号の反射が生じ、また、コントローラ11 とコネクタ12 a間のインピーダンスによっても信号波形に歪が生じることが判明した。

【0034】 このため、図示された実施形態では、データバス13の一端に接続されたコントローラ11内に、DRAM16の読出時にのみ動作状態となるアクティブ終端器20を接続している。一方、コネクタ12a、12b間の配線長が10mmで、且つ、信号の伝播速度が7ピコ秒/mmで、波形の立ち上がりが0.7ナノ秒である場合、コントローラ11に最近接したコネクタ12aとの間の第1のデータバス部分における配線長を100mm程度に長くすることにより、DRAM16の読出時における信号の反射及び波形の歪を改善できることも判明した。このように、第1のデータバス部分の長さを長くすることにより、このデータバス部分の長さを長くすることにより、このデータバス部分の長さを長くすることにより、このデータバス部分は、実質的に分布定数回路として扱うことができ、第1のデータバス部分のインピーダンスは、分布定数回路の特性インピーダンスと同様に取り扱うことができる。

【0035】更に、コントローラ11とコネクタ12a 50 ドレス線202によって接続され、各DRAM16f

との間に、7pF程度の容量を有するインピーダンス補償用コンデンサCcを接続することによって、より波形を改善できることも判明した。図示された例では、インピーダンス補償用コンデンサCcをコントローラ11から55mm離れた位置、即ち、コネクタ12aから45mm離れた位置に接続している。

【0036】このことは、第1のデータバス部分の特性インピーダンスを他のデータバス部分の特性インピーダンスより小さくしていることを意味している。このように、コントローラ11と、最近接コネクタ12a間の第1のデータバス部分における特性インピーダンスを他の部分の特性インピーダンスよりも低くすることによって、読出波形の反射を低減することができ、結果的に、波形を改善することができる。

【0037】上記したコントローラ11と最近接コネクタ12aとの間に設けられた第1のデータバス部分の配線長を長くすること、及び、特性インピーダンスを低くすることによって、読出時に反射波が生じたとしても、反射波の戻りを遅くし、反射波による波形の乱れを軽減していることになる。したがって、図示された実施形態では、調整された配線長及び/又は補償用コンデンサは、コントローラ11と最近接コネクタ12a間に設けられた反射防止手段を構成している。

【0038】また、図示されたDRAM16は、電源VDDQから与えられる1.8ボルトの電源電圧Vppcによって動作している。この場合、データバス13の他端に接続された終端器15にも、DRAM16の電源から電源電圧VDDQが与えられている。図示されているように、終端器15は、電源と接地電位との間に、100Ωの抵抗を2つ直列に接続し、両直列抵抗の接続点から、0.9ボルトの電圧がデータバス13に与えられる構成を備えている。このことから、図示された終端器15は、センタータップ型終端器によって構成されていることが分かる。このように、センタータップ型終端器を使用することにより、DRAM内部のメモリ素子の電源を終端器の電源としても使用することができるため、終端器専用の電源は不要になる。

【0039】次に、図1及び図2を参照して、コントローラ11に設けられているアクティブ終端器20について説明する。図示されたアクティブ終端器20は、簡単に言えば、DRAM16からのデータ読出時にのみ動作して、データバス13を終端する。図2に示されているように、アクティブ終端器20は制御器201と接続され、当該制御器201は読出制御信号Rc、或いは、書込制御信号Rcbarをアクティブ終端器20に出力する。更に、制御器201は、データバス13上に書込データを出力する一方、データバス13からの読出データを受信する。また、制御器201は、各DRAM16f

1、16 r l、16 f 2、及び、16 r 2 に対して、当 該コマンドアドレス線202(図2)を介して書込又は 読出コマンドを出力する機能も備えている。

【0040】図2に示されたアクティブ終端器20は、 PチャンネルMOSトランジスタ205、500Qの第 1の抵抗Ral、500Ωの第2の抵抗Ra2、及び、 NチャンネルMOSトランジスタ206によって構成さ れる直列回路を備え、当該直列回路は電源電圧V

pp。 の端子と接地電位端子との間に接続されてい る。図示されているように、PチャンネルMOSトラン 10 ジスタ205のソースは、電源端子に接続され、他方、 NチャンネルMOSトランジスタ206のソースは接地 されている。また、両MOSトランジスタ205及び2 06のドレイン間には、互いに直列に接続された第1の 抵抗Ral及び第2の抵抗Ralが接続されている。更 に、PチャンネルMOSトランジスタ205のゲート は、インバータ207を介して、制御器201に接続さ れ、他方、NチャンネルMOSトランジスタ206のゲ ートは直接制御器201に接続されている。

【0041】との構成において、制御器201から読出 20 制御信号Rcが与えられると、両MOSトランジスタ2 05、206がオン状態となって、アクティブ終端器2 Oはアクティブ状態となって、Vppg/2の電圧がデ ータバス13に与えられる。この結果、データバス13 は、アクティブ終端器20によって終端され、読出コマ ンドを受けたDRAMからの読出データが制御器201 に入力される。一方、制御器201から書込制御信号R cbarが与えられると、両MOSトランジスタ205 及び206は、オフ状態となって、アクティブ終端器2 0は、インアクティブ状態、即ち、無効状態となり、デ ータバス 1 3 の一端を開放状態にする。この状態で、制 御器201からの書込データがデータバス13上に出力 され、書込コマンドを受けたDRAMに書込データが書 き込まれる。

【0042】とのように、コントローラ11には、書込 時には、インアクティブ状態になり、且つ、読出時にの み、アクティブ状態になるアクティブ終端器20が設け られており、アクティブ状態における終端抵抗の値を選 択しておくことにより、データ読出の際、データバス1 3とコントローラ11との間における反射を防止すると 40 とができる。

【0043】また、図1に示された例では、データバス 13と、コネクタ12a、12b及びスタブを介して接 続されたDRAM16f1、16r1、16f2、及 び、16 r 2 との間の反射も防止できるため、読出デー タを高速に読み出すことができる。

【0044】図3を参照して、クロックバス31a、3 1 bを備えたメモリ装置を説明する。とこで、図3に示 されたメモリ装置は、ディファレンシャルクロックを採 用しており、クロックバス31a、31bは、差動信号 50

配線構造を有している。また、図示されたクロックバス 31a、31bは、図1に示されたメモリ装置における データバス13と共に使用できる構成を備えている。具 体的に説明すると、図3に示されたメモリ装置は、マザ ーボード上に配置されたコントローラ11を備えると共 に、当該コントローラ11からマザーボード上に配線さ れたクロックバス31a、31bを有している。図示さ れたコントローラ11は、図1に示されたアクティブ終 端器20及び制御器201をもその一部として含んでお り、更に、クロックバス31a、31bの双方に接続さ れ、これらクロックバス31a、31bに対して、互い に相補的なクロックWCLK、WCLKBを出力するク ロック発生器208を備えている。

【0045】互いに相補的なクロックWCLK、WCL KBを発生するクロック発生器208としては、通常使 用されているクロック発生器を使用できるから、ここで は、詳述しない。このように、互いに相補的なクロック を各メモリモジュール上のメモリユニット(即ち、DR AM) に与えることにより、各メモリユニットでは、ク ロックの立ち上がり、立下り位置を正確に検出すること ができる。

【0046】図示された例の場合、コントローラ11か らクロックバス31aを介して送出されるクロックWC LKは、コネクタ12c及びスタブ33aを介して分岐 部34aに達し、分岐部34aで、メモリモジュールの 表裏に設けられたDRAM16f1、16r1に与えら れている。また、当該DRAM16fl、16rlに は、クロックバス31bを介して与えられるクロック₩ CLKBは、コネクタ12d、スタブ33b、分岐部3 4 bを通して、メモリモジュールの表裏に設けられたD RAM16fl、16rlに供給されている。

【0047】同様に、DRAM16f2、DRAM16 r2にも、互いに相補的なクロックWCLK及びWCL KBがコネクタ12e、12f、スタブ33c、33 d、分岐部34c、34dを介して供給されている。 尚、ここでは、コネクタ12c、12dは、図1に示さ れたコネクタ12 a と同一のスロット(slot1)に 設けられており、コネクタ12e、12fは、コネクタ 12 bと同一のスロット (slot2) に設けられてい るものとする。

【0048】図3に示された構成を備えたメモリ装置 は、クロックバス31a、31bの一端をコントローラ 11に接続する一方、他端を終端抵抗Rttにより相互 に接続した差動結合終端回路を有している。図示された 終端抵抗R t t は 1 0 0 Ωの抵抗値を有している。 この ように、クロックバス31a、31bの他端を差動結合 終端回路によって終端することにより、クロックWCL K、WCLKBの差動成分に対して終端効果を上げるこ とができる。また、この構成では、終端回路に必要な電 源等をなくすことができるため、コストの低減を図るこ

とができる。

【0049】また、図示された例では、終端抵抗Rtt とコネクタ12e、12fとの間の距離を25mmと し、且つ、終端抵抗Rttより前のコネクタ12c、1 2dと、コネクタ12e、12fとの間の距離を10m mとしている。更に、コントローラ11と、コネクタ1 2c、12dとの間の距離を100mmにし、当該コン トローラ11の近傍位置には、インピーダンス補償用キ ャパシタCcを接続している。ここで、図示されたキャ パシタCcは7pFであり、コントローラ11から55 mmの位置に接続されている。コネクタ12e、12f と終端抵抗Rttの距離を長くすれば、この間のクロッ クバス部分を分布定数回路として取り扱うことができ、 AC時つまり信号変化時の信号振幅を大きくできるから である。また、前述したことからも明らかなように、補 償用キャパシタCcは、コントローラ11、又は、DR AMが受信側として動作する場合、これら受信側となる コントローラ11又はDRAMから離れた位置に設けら れている。このように、受信側から離れた位置に補償用 キャパシタ Ccを配置することによって、レシーバから 20 の反射を緩和することができる。

【0050】図3に示された各DRAMと各コネクタと は、スタブ33a、33b、33c、及び、33dによ ってそれぞれ接続されており、図示された例の場合、各 スタブ33a、33b、33c、及び、33dは23. 5 m m の 長さを 有し、 スタブ33a、33b、33c、 及び、33 dのコネクタの近くには、集中定数素子とし て働く、20Ωのスタブ抵抗Rs1 Rs1B、Rs 2、及び、Rs2Bがそれぞれ挿入されている。

【0051】尚、図1及び図3に示されたデータバス1 3及びクロックバス31a、31bをシールドすること により、クロストークノイズを軽減できることも確認さ れた。また、終端抵抗Rttと、その直前に設けられた コネクタ間のクロックバスの長さ(終端抵抗Rttb.、 コネクタ12e、12fとの間の距離)は、10~25 mmの範囲であれば、信号変化時の信号振幅を大きくで きることも確認された。

【0052】更に、上記したクロックバス31a、31 bは、8本のデータバス13に一組だけ設けることによ り、即ち、バイト毎に設けることにより、より多くのデ 40 ータバスに対してクロックバスを設ける場合に比較し て、タイミングのバラツキを低減できる。即ち、図3に 示されたクロックバス構造を図1に示されたデータバス を8本備えた構造と組み合わせることにより、即ち、バ イトレーン単位にクロックバス31a、31bを設ける ことにより、タイミングマージンを大幅に増加すること ができる。また、図示されたクロックバス31a、31 bを他のデータバスなどからシールドすれば、クロスト ークノイズをも更に低減できる。

DRAM16f1及び16r1:16f2及び16r2 は、メモリユニットとしてメモリモジュール搭載用基板 の表裏に取り付けられており、各基板は、マザーボード 上に形成されたスロットに着脱自在に取り付けられてい る。換言すれば、図示されたメモリ装置は、複数のスロ ットを備え、各スロットに、バス上に接続されるメモリ ユニットを搭載した構成を備えている。このことを考慮 すると、終端制御の対象となるメモリユニットは、スロ ット毎に、2つづつ制御されても良く、このことは他の 実施形態においても同様である。

【0054】図4を参照して、本発明の他の実施態様に 係るメモリ装置を説明する。図4に示されたメモリ装置 のコントローラ11は、図2に示されたアクティブ終端 器20及び制御器201と同様なアクティブ終端器20 及び制御器201をそれぞれ備えている。更に、図示さ れたメモリ装置は、メモリユニットとして、各メモリモ ジュールの表裏に搭載されたDRAM16fl、16r 1及びDRAM16f2、16r2を有し、各モジュー ルはコネクタ12a、12bのスロット(slot1、 slot2)に取り付けられている。また、DRAM1 6f1、16r1及びDRAM16f2、16r2は、 それぞれ、図1と同様に、分岐部及びスタブを介してコ ネクタ12a、12bに電気的に接続されている。 【0055】 ここで、図4に示された各DRAM16f 1、16 r 1、16 f 2、及び、16 r 2は、アクティ ブ終端器 161~164によって終端されている点で、 図1に示されたDRAM16f1、16r1、16f 2、及び、16r2とは異なっている。この場合、各ア クティブ終端器161~164は、各DRAM内に内蔵 されて良いし、或いは、各DRAMに外付けされても良 い。より具体的に言えば、図示された各アクティブ終端

【0056】いずれにしても、図示されたアクティブ終 端器 161から164は、DRAM16f1、16r 1、16f2、及び、16r2に書込を行う際にのみ動 作し、読出時には動作しない構成を備えている。このよ うな動作を行うアクティブ終端器161~164を設け れば、当該アクティブ終端器161から164の電源を DRAM駆動電源と共通にすることによって、各アクテ ィブ終端器毎にマザーボード上に終端用電源を設ける場 合に比較してコストを低減できる。

器161~164は、各DRAM16f1、16r1、 16f2、及び、16r2の入力バッファの前に接続さ

れているものとする。

【0057】前述したように、図示されたDRAM16 f1及び16r1は、コネクタ12a及びデータバス1 3を介してコントローラ11に接続され、同様に、DR AM16f2及び16r2は、コネクタ12b及びデー タバスを介してコントローラ11に接続されているが、 更に、これらDRAM16f1、16r1、16f2、 【0053】前述したように、図1及び図3に示された 50 及び、16r2は、書込或いは読出コマンドを送受する

20

コマンドバス、各種制御信号を送受する制御信号線、コ マンドアドレスレジスタ、及び、中継回路等を介して、 コントローラ11に接続されている。前述したコマンド バス、各種制御信号を送受する制御信号線、コマンドア ドレスレジスタ、及び、中継回路等は図面を簡略化する ために、図4では省略されている。

【0058】上記した構成において、DRAM16f 1、16 r 1、16 f 2、及び、16 r 2のうち、特定 のDRAM (CCでは、DRAM16f1) からデータ を読出す場合、コントローラ11の制御器201は、図 10 示されないコマンドバスを介して特定のDRAM16f 1に読出コマンドを発行する。このとき、コントローラ 11の制御器201は、制御信号線を介して終端制御信 号を送出して、コネクタ12a及び12bに接続された DRAM16f1、16r1及びDRAM16f2、1 6 r 2の全てのアクティブ終端器 1 6 1、 1 6 2 、 1 6 3、164をまず動作状態、即ち、アクティブ状態にす る。続いて、読出コマンドを受けた特定のDRAM16 flでは、データを読み出せる状態になると、その内部 において出力イネーブル信号を生成する。このように、 出力イネーブル信号が内部的に生成された特定のDRA M16flでは、そのアクティブ終端器161を不動作 状態、即ち、インアクティブ状態にする。この結果、当 該特定DRAM16flの終端は開放された状態にな り、この状態は、DRAM16flからデータが全て読 み出されるまで継続する。他方、読出コマンドを受けな い特定のDRAM16fl以外のDRAMにおけるアク ティブ終端器162、163、164は、特定DRAM 16 f 1 から読出データが読み出されている間、動作状 態に置かれる。

【0059】一方、特定DRAM16flからデータバ ス13を介して送られてくる読出データは、コントロー ラ11に与えられる。コントローラ11には、図1と同 様に、図5に示されたアクティブ終端器20が設けられ ており、コントローラ11のアクティブ終端器20は、 図5 に関連して説明したように、読出コマンドを出力す る際に、制御器201から与えられる読出制御信号によ って動作状態、即ち、アクティブ状態に置かれている。 【0060】 この結果、特定DRAM16flからの読 データバス13における反射されることなく、コントロ ーラ11に読み出される。

【0061】一方、特定DRAM16f1対してデータ を書き込む場合、制御器201は、コマンドバスを介し て、書込コマンドを特定DRAM16f1に出力すると 共に、終端制御信号をデータバス13に接続されたDR AM16fl、16rl、16f2、及び、16r2に 出力する。この場合、コントローラ11のアクティブ終 端器20には、書込制御信号が与えられ、当該アクティ

になる。

[0062]終端制御信号を受けたDRAM16f1~ 16r2のアクティブ終端器161~164は、まず、 読出の場合と同様に、アクティブ状態になる。また、書 込コマンドを受けた特定DRAM16flは、書込可能 な状態になると、その内部で出力イネーブル信号を生成 するが、書込動作の場合には、当該特定DRAM16f 1のアクティブ終端器161は、他のDRAMのアクテ ィブ終端器162~164と同様に、アクティブ状態に 保たれる。この状態で、コントローラ11の制御器20 1から、書込データがデータバス13を介して特定DR AM16flに書き込まれる。このとき、特定DRAM 16 f 1 はアクティブ終端器 16 1 によって終端されて おり、アクティブ状態における終端抵抗を適切な値に設 定しておけば、当該特定DRAM16f1からの反射を 防止できる。このように、コントローラ11から特定D RAM16flにデータを書き込む場合、コントローラ 11のアクティブ終端器20だけがインアクティブ状態 になり、データを受信する側に設けられた特定DRAM 16 f 1を含むDRAMのアクティブ終端器161~1 64は、全てアクティブ状態になる。

【0063】上記した読出及び書込動作を包括的に説明 すると、読出動作の際には、読出の対象となるDRAM のアクティブ終端器がデータ読み出しの際に、インアク ティブ状態になり、他のDRAM及びコントローラ11 のアクティブ終端器は、データ読出中、アクティブ状態 に保たれる。一方、書込動作の際には、データ書込中、 コントローラ11のアクティブ終端器20のみが、イン アクティブ状態になり、データを受信する側のDRAM 16のアクティブ終端器161~164は全てアクティ ブ状態に保たれる。

【0064】このように、データの送信側のアクティブ 終端器をインアクティブ状態(即ち、オフ状態)にし、 データの送信側のアクティブ終端器をアクティブ状態 (オン状態) にすることにより、反射の少ないメモリ装 置を実現できる。また、上記した例では、書込動作の 際、データの受信側となるDRAMのアクティブ終端器 を全てオン状態にするものとして説明したが、本発明は 何等とれに限定されることなく、例えば、データ書込の 出データは、図1の場合と同様に、コネクタ12a及び 40 対象となるDRAMを装着したスロットのDRAMだけ をオフ状態にし、他のスロットに装着されたDRAMの アクティブ終端器をオン状態にしても良い。この場合, データ受信側で信号が反射するが、信号振幅が大きくな るので信号を捕らえやすくできる利点がある。

【0065】図5を参照して、図4に示されたDRAM 16fl、16rl、16f2、及び、16r2のアク ティブ終端器161~164として使用できる回路の一 例を説明する。図に示されているように、DRAMのア クティブ終端器は、終端部50、データ書込の際に動作 ブ終端器20はインアクティブ状態に置かれ、開放状態 50 する受信部51、データ読出の際に動作する送信部5

2、及び、終端制御回路54とを備えている。とのうち、受信部51は、データ書込の際にデータバス13からの書込データをDRAM内のメモリ素子に書き込み、他方、送信部52は、データ読出の際にメモリ素子からの読出データをデータバス13に出力する。

【0066】また、終端制御回路54は、制御信号線からの書込/読出制御信号W/R及び当該DRAM内で発生される出力イネーブル信号Ebに応答して動作する。具体的に説明すると、終端制御部54は、コントローラ11の制御器201から書込制御信号Wを受けると、終10端部50にハイ(H)レベル信号を終端制御信号として出力し、他方、読出制御信号Rを受け、且つ、出力イネーブル信号Ebが当該DRAM内で発生されると、終端制御信号としてロウ(L)レベル信号を終端器50に出力する。尚、読出制御信号Rが与えられても、出力イネーブル信号Ebが発生しない場合、図示された終端制御回路54からは、Hレベル信号が出力される。このような終端制御回路54は、簡単な論理回路によって実現できるから、ここでは、詳述しない。

【0067】図示された終端部50は、電源電圧V 20 n n a を与える電源端子に、ソースを接続されたPチャンネルMOSトランジスタ501と、GND端子にソースを接地されたNチャンネルMOSトランジスタ502とを備え、両MOSトランジスタ501及び502のドレイン間には、2つの抵抗503、504が直列に接続されており、両抵抗503、504の共通接続点には、データバス13が接続されている。更に、PチャンネルMOSトランジスタ501のゲートには、インバータ505を介して終端制御回路54から終端制御信号が与えられる一方、NチャンネルMOSトランジスタ502の30ゲートには、終端制御信号が与えられている。

【0068】この構成では、終端制御回路54から、終 端制御信号として、Hレベル信号が与えられると、両M OSトランジスタ501及び502はオン状態となっ て、結果として終端部50はアクティブ状態になる。と の状態において、電源電圧V。。。は、抵抗503、5 04で分圧され、データバス13は、抵抗503、50 4の分圧比によって定まる電圧によって終端されること になる。ここで、抵抗503、504が同じ抵抗値を有 する抵抗によって構成されている場合、データバス13 は、DRAM内部で(Voc./2)の電圧で終端され ることになる。一方、終端制御回路54から、終端制御 信号としてLレベル信号が与えられると、両MOSトラ ンジスタ501及び502はオフ状態となって、終端部 50はインアクティブ状態になる。このようなアクティ ブ終端器により、各DRAMを終端することにより、図 4を用いて説明した動作が可能になる。

【0069】図6を参照すると、図4に示されたメモリ 装置のデータバス構成に適したクロックバス構成が示さ れている。図6に示されたメモリ装置は、メモリユニッ

トとしての各DRAM16fl、16rl、16f2、 及び16r2に差動結合終端用抵抗Rtt1、Rtt2 が設けられている点で、図3に示されたメモリ装置のク ロックバス構成とは異なっている。図示された差動結合 終端用抵抗Rttl、Rtt2は、それぞれ300Ωの 抵抗値を有しており、これら抵抗Rtt1、Rtt2 は、各DRAMに与えられる相補的なクロックWCL K、WCLKBを導く一対のクロック線路間に接続され ている。ここで、各DRAM内の丸と四角は、パッケー ジのピン及びバッドを模式的にあらわしたものである。 【0070】更に詳述すると、図示されたクロックバス 31aは、コネクタ12c及び12eを介してスタブ3 3a及び33dに接続され、クロックバス31bは、コ ネクタ12d及び12fを介して、スタブ33b及び3 3 e に接続されている。このうち、スタブ33aは、分 岐部によって2つに分岐されて、DRAM16f1及び 16 r 1 に接続され、他方、クロックバス31 b にコネ クタ12 dを介して接続されたスタブ33 bは、同様に 分岐部によって分岐され、DRAM16f1、16r1 に接続されている。このことは、クロックバス31aが 2つに分岐されて、メモリモジュールの表裏に設置され た2つのDRAM16fl、16rlに接続され、ま た、クロックバス31bも、2つのDRAM16fl、 16rlに電気的に接続されていることを意味してい る。この構成によれば、DRAM16flに、クロック WCLK、WCLKBが与えられ、他方、DRAM16 rlにもクロックWCLK、WCLKBが与えられる。 【0071】同様に、クロックバス31aは、コネクタ 12eに接続されたスタブ33d、分岐部を介して、D RAM16f2、16r2に接続され、クロックバス3 1 b もコネクタ 1 2 f 、スタブ 3 3 d 、及び、分岐部を 介して、DRAM16f2、16r2に接続されてい る。したがって、DRAM16f2には、クロックWC LK及びWCLKBが与えられており、DRAM16r 2にも、クロックWCLK及びWCLKBが与えられて いる。図の例では、DRAM16f1及び16f2に引 **き込まれた一対のクロックバス線を当該DRAM16f** 1、16f2の外部に設けられた差動結合用終端抵抗R tt1、Rtt2によって終端している。他方、これら DRAM16fl、16f2の裏側に設けられたDRA M16r1、16r2には、これら終端抵抗が設けられ ていないが、これらDRAM16R1、16R2を終端 抵抗によって終端しても良い。尚、図示された例では、 差動結合終端用抵抗Rttl、Rtt2を各DRAMの 外側に外付けに接続する場合について説明したが、各D RAM内のメモリ素子と共に組み込まれても良い。 【0072】図示された例のように、各メモリモジュー ルの表裏いずれかのDRAMだけに終端抵抗Rttl. Rtt2を設け、これらを選択的に切り換えることによ

50 り、バラエティに富んだ書込/読出制御を行うことがで

きる。いずれにしても、図示された差動結合終端用抵抗によって、終端器に必要な電源が不要となるため、メモリ装置のコストを低減できると言う利点があり、且つ、図4に示されたデータバス構成と組み合わせることにより、より効果を上げることができる。

【0073】また、図6では、クロックバス31a及び31bのDRAM側端末を差動結合終端用抵抗によって終端した場合について説明したが、この差動結合終端用抵抗の代わりに、図7に示されたように、抵抗をMOSトランジスタによるスイッチでON/OFFするアクティブ終端器を用いて、このアクティブ終端器によって終端しても良く、且つ、図示されたアクティブ終端器はDRAM内に内蔵されていることが望ましい。図7からも明らかなように、図示されたアクティブ終端器には、後述するような抵抗切替信号及び互いに相補的なクロックCLK、CLKB(例えば、WCLK、WCLKB)が与えられており、この構成では、アクティブ終端器の終端抵抗を抵抗切替信号によって変化させることができる。

【0074】 ここで、例えば、メモリモジュールの表又 20 は裏だけにDRAMが搭載されている場合と、メモリモジュールの両面にDRAMが搭載されている場合において、アクティブ終端器の終端抵抗を変化させることが好ましい。また、スロットの全てにメモリモジュールが取り付けられている場合と、スロットの一部にはメモリモジュールが取り付けられていない場合とでは、アクティブ終端器の終端抵抗を変化させることが望ましい。

【0075】とれらのことを考慮して、図7に示された 例では、上記したメモリモジュール、或いは、スロット の状態に応じて、アクティブ終端器の抵抗値を変化させ 30 るために、ハイレベル、又は、ローレベルの信号が、抵 抗切替信号として各モジュール等からアクティブ終端器 の終端制御回路に与えられている。図示された終端制御 回路は、抵抗制御信号を受けると、成功制御信号に対応 した論理信号"1"又は"0"を一対のNチャンネルM OSトランジスタ61、62のゲートに出力する。Nチ ャンネルMOSトランジスタ61のドレイン及びソース には、抵抗Rtt1の一端がそれぞれ接続されており、 各抵抗R t t 1 の他端には、クロックCLK、CLKB が与えられている。同様に、NチャンネルMOSトラン 40 ジスタ62のドレイン及びソースには、抵抗Rtt2の 一端が接続され、他端には、クロックCLK、CLKB が与えられている。

【0076】との構成によれば、NチャンネルMOSトランシスタ61、62を選択的にON/OFFすることにより、アクティブ終端器の終端抵抗を3段階に変化させることができる。したがって、図示されたアクティブ終端器は、メモリモシュールの接続状態等を考慮して終端抵抗を変化させることができ、設計の際における自由度を増加できる。

【0077】図8を参照すると、本発明の更に他の実施 形態に係るメモリ装置が示されている。このメモリ装置 は、図1と同様に、マザーボード上に搭載されたコントローラ11、当該コントローラ11に接続されたデータ バス13、データバス13と電気的に接続されたコネクタ12a、12bとを備えている。更に、コネクタ12aには、スタブ17aを介して、メモリモジュール上に 配置されたメモリユニットとしてのDRAM16f1及び16r1が接続されており、また、コネクタ12bに は、DRAM16f2、16r2がスタブ17bを介して接続されている。これらDRAMには、図4の場合と同様に、それぞれアクティブ終端器が設けられている。このアクティブ終端器は、図5に示された回路と同様な 構成を備えている。

【0078】一方、図示されたコントローラ11にも、図2に示された終端器と同様な終端器が設けられている。とこで、図示されたコントローラ11の制御器201は、コントローラ11のアクティブ終端器20及び、図示されたDRAM16f1、16r1、16f2、16f2における各終端器とを後述する手順で終端制御動作を行う。

【0079】更に、図示されたメモリ装置では、コント ローラ11とコネクタ12 aとの間のインピーダンス が、当該コネクタ12aからDRAM16 f 1及び16 rlを見込むインピーダンスと、コネクタ12aからD RAM16 f 2 及び 1 6 r 2 を見込む インピーダンスと の和と等しくなるように、インピーダンスが調整されて いる。このため、データバス13には、集中定数回路と して抵抗Rsoが接続され、また、スタブ17a及び1 7 bには、それぞれ抵抗R s 1 及びR s 2 がそれぞれ接 続されている。この例では、これら抵抗Rso、Rs1 及びRs2の抵抗値を、データバス13の特性インピー ダンス20とすると、20/3となるように調整されて いる。この結果、コネクタ12aの位置が中性点とな り、当該中性点からコントローラ11側を見たインピー ダンス、DRAM16fl、16rl側を見たインピーダ ンス、及びDRAM16f2、16r2側を見たインピ ーダンスは、全て等しくなり、結果として、コントロー ラ11とDRAMとの間の反射を防止することができ る。換言すれば、図示されたメモリ装置は、コントロー 511, DRAM16fl, 16rl, DRAM16f 2、16r2とをスター結合した構成を有し、且つ、デ ータ送信側となる端末(例えば、コントローラ、或い は、各DRAM) から見た場合、スター結合を構成する 各線路のインピーダンスは等しくなりデータの反射を防 止できる。

【0080】このことは、コントローラ11及び各DR AMのそれぞれに接続されたデータバス13の分岐前のインピーダンスと、当該データバス13の分岐前から分 60 岐後側を見た時のインピーダンスが実質的に等しくなる

ように、コントローラ11と複数のDRAM間の前記データバス13、コネクタ、抵抗、及び、スタブを含む接続が行われていることを意味している。また、図示された例を一般化すると、コントローラ11と複数のDRAMとが、同じ特性インピーダンス Z0の配線 n 本が分岐点に対しそれぞれ抵抗値 Z0/nを有する抵抗を介して接続され、これによって、インピーダンス整合が行われていることが分かる。なお、Rs0を接続しなくても、マザーボードとメモリモジュールの配線の特性インピーダンスを調整することにより同様の効果が実現できるの10は言うまでもない。

【0081】上記したように、インピーダンス整合を維持した状態で、データの書込、読出を行うために、以下のような終端制御動作が行われる。まず、コントローラ11の制御の下に、コネクタ12aに接続されたDRAM16f1、又は、16r1からデータを読み出す場合について説明すると、この場合、読出データの送信側となるスロットのDRAM16f1、16r1のアクティブ終端器は、インアクティブ状態に置かれ、他方、データの受信側となるコントローラ11のアクティブ終端器 2020は、アクティブ状態に置かれると共に、他のDRAM16f2、16r2のアクティブ終端器をアクティブ状態、即ち、動作状態にする。

【0082】一方、コントローラ11のアクティブ終端器20の制御器201は、コネクタ12bに接続されたDRAM16f2、16r2からデータを読み出す場合、これらDRAM16f2、16r2のアクティブ終端器をインアクティブ状態、即ち、不動作状態にすると共に、コネクタ12aに接続されたDRAM16f1、16r1のアクティブ終端器を動作状態にする。このと30き、データの受信側であるコントローラ11のアクティブ終端器20もアクティブ状態に置かれる。このように、DRAMからの読出動作の場合、コントローラ11のアクティブ終端器20は動作状態に置かれることは前述した図2の場合と同様である。

【0083】一方、コネクタ12aに接続されたDRA M16f1、16rlにデータを書き込む場合、DRAM 16f1、16rl及びDRAM16f2、16r2の アクティブ終端器は、コントローラ11の制御のもとに 動作状態におかれる。更に、コネクタ12bに接続され 40 たDRAM16f2、16r2にデータを書き込む場合に も、DRAM16f1、16r1及びDRAM16f2、16r2のアクティブ終端器は、コントローラ11の制御のもとに動作状態におかれる。このとき、データの送信側となるコントローラ11のアクティブ終端器20はインアクティブ状態、即ち、開放状態に置かれる。 【0084】上記した動作を行うコントローラ11のアクティブ終端器20、及び、各DRAMにおけるアクティブ終端器は、それぞれ図2及び図5に示された回路と 同様な回路によって実現できるから、ここでは、説明を 50

省略する。

【0085】上記した終端制御動作は、データの送信側 のアクティブ終端器をインアクティブ状態にし、データ の受信側のアクティブ終端器を全てアクティブ状態にす る場合について説明した。しかし、データの送信側のう ち、データ送信対象のアクティブ終端器を選択的にイン アクティブ状態にし、他方、データの受信側を構成する 複数のアクティブ終端器(例えば、複数のDRAMに設 けられたアクティブ終端器)のうち、データ受信対象の アクティブ終端器だけをインアクティブ状態にし、他の アクティブ終端器をアクティブ状態にしても良い。この 場合、データ受信対象のDRAMは、他のDRAMのア クティブ終端器によって終端されていることになる。 【0086】この動作をより具体的に説明すると、コネ クタ12aに接続されたDRAM16f1、16rlか らデータを読み出す場合、これらDRAM16f1、1 6 r 1のアクティブ終端器をインアクティブ状態にする と共に、他のDRAM16f2、16r2をアクティブ 状態にする一方、コントローラ11のアクティブ終端器 20をアクティブ状態にする。また、コネクタ12bに 接続されたDRAM16f2、16R2から読出動作を 行う場合、これらDRAM16f2、16R2のアクテ ィブ終端器をアクティブ状態にする一方、他のDRAM 16 f 1、16 R 1 のアクティブ終端器をアクティブ状 態にし、且つ、コントローラ11のアクティブ終端器2 0をアクティブ状態にする。このように、送信側のアク ティブ終端器を選択的にインアクティブ状態にし、受信 側を構成するコントローラ11のアクティブ終端器をア クティブ状態にする動作は、前述した例と同様である。 【0087】次に、コネクタ12aに接続されたDRA M16fl、16rlに対してデータを書き込む場合、 コントローラ11は、コントローラ11のアクティブ終 端器20をインアクティブ状態にし、他方、データ書込 対象のDRAM16f1、16r1のアクティブ終端器 だけをインアクティブ状態にし、他のDRAM16f 2、16 r 2のアクティブ終端器をインアクティブ状態 にする。同様に、DRAM16f2、16r2にデータ を書き込む場合、そのアクティブ終端器をインアクティ ブ状態にする一方、コントローラ11のアクティブ終端 器20のアクティブ終端器をインアクティブ状態にし、 データ書込対象とはならないDRAM16fl、16r 1のアクティブ終端器をアクティブ状態にするような終 端制御動作が行われる。この終端制御動作はコントロー ラ11の制御器201によって行われる。この終端制御 動作によっても、インピーダンスの整合を取った状態 で、データの送受信が可能である。

【0088】上記した実施形態では、データの書込の際、データを受信するスロットのDRAMのアクティブ終端器の一つだけを不動作状態、他のアクティブ終端器を動作状態にし、データを送信するコントローラ11側

に、インアクティブ状態に置かれるか、アクティブ状態 に置かれる。

のアクティブ終端器を不動作状態にして、インピーダン ス整合を行っている。この場合、データを受信するDR AMのアクティブ終端器を開放状態、即ち、インアクテ ィブ状態にし、他のDRAMのアクティブ終端器を動作 状態、即ち、アクティブ状態にする制御を行っても、イ ンピーダンス整合が取れ、反射波を防止できる。

【0089】図9を参照すると、図8に示されたメモリ 装置のデータバス構成に適したクロックバス構成を備え たメモリ装置が示されている。図示されたメモリ装置の バス13と同様に、それぞれスター結合されている。即 ち、クロックバス31aについて言えば、コントローラ 11と抵抗Rs0との間のインピーダンスが、当該抵抗 Rso以降の合成されたインピーダンスに等しくなるよ うに、設定されている。このため、クロックバス31a 及び31bにはそれぞれ抵抗RsOが挿入されると共 に、スタブ33a、33b、33c、33dに、抵抗R s1、Rs2、Rs3、及び、Rs4が挿入されてい る。この例では、これら抵抗Rs1、Rs2、Rs3、 及び、Rs4の抵抗値は、それぞれZ0/3に選ばれて 20 するための配線図である。 いる。なお、RSOを接続しなくても、マザーボードと メモリモジュールの配線の特性インピーダンスを調整す ることにより同様の効果が実現できるのは言うまでもな 4.5

【0090】図9に示されたメモリ装置のDRAM16 f 1、16 r 1、及び、DRAM 16 f 2、16 r 2 は、クロックバス31α、31bの終端として300Ω の差動結合終端抵抗Rtt1、Rtt2が接続されてお り、これら差動結合終端抵抗Rtt1、Rtt2を接続 することによって、クロックのバラツキを低減できる。 この構成により、クロックパルスの反射、波形の劣化を 防止できる。更に、クロックバス31a、31bのコン トローラ11側の終端も、差動結合終端抵抗によって終 端されていてもよい。

【0091】この例に示されたクロックバストポロジを 図8に示されたデータバス13のトポロジと組み合わせ ることにより、データバス13及びクロックバス双方に おける反射による影響を軽減できると言う利点がある。 【0092】図1、4、及び8に示した実施形態では、 主に、データバスについて説明したが、コマンドアドレ 40 スバスにおいても同様な構成及び制御動作が行われる。 より具体的に説明すると、コマンドアドレスバスに接続 され、且つ、コマンドアドレスバスにおける終端制御を 行うコントローラは、コマンドアドレスバスを終端する アクティブ終端器を備え、当該アクティブ終端器は、メ モリユニットに対してコマンドアドレスを送信する際

[0093]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 コントローラ及び複数のメモリモジュールをマザーボー ド上に搭載し、且つ、各メモリモジュール上には複数の メモリユニットを設けた構成を備えると共に、コントロ ーラとメモリユニットとをデータバス及び/クロックバ スによって接続した構成を有するメモリ装置において、 クロックバス31a、31bは、図8に示されたデータ 10 コントローラとメモリユニット間の反射並びに波形の歪 を軽減できるメモリ装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係るメモリ装置を示す配 線図である。

【図2】図1のメモリ装置のコントローラに使用される アクティブ終端器を示す図である。

【図3】図1に示されたメモリ装置に適用可能なクロッ クバスのトポロジを示す図である。

【図4】本発明の他の実施形態に係るメモリ装置を説明

【図5】図4にメモリユニットとして示されたDRAM に使用されるアクティブ終端器を示す回路図である。

【図6】図4に示されたメモリ装置に適用できるクロッ クバスを説明するための配線図である。

【図7】図4にメモリユニットとして示されたDRAM のクロックに使用できるアクティブ終端器の一例を示す 回路図である。

【図8】本発明の更に他の実施形態に係るメモリ装置の データバスに係るトポロジを示す図である。

【図9】図8に示されたメモリ装置に適用できるクロッ クバストポロジを示す図である。

【符号の説明】

1 1

コントローラ

12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f コネクタ

1.3

データバス

15

終端器

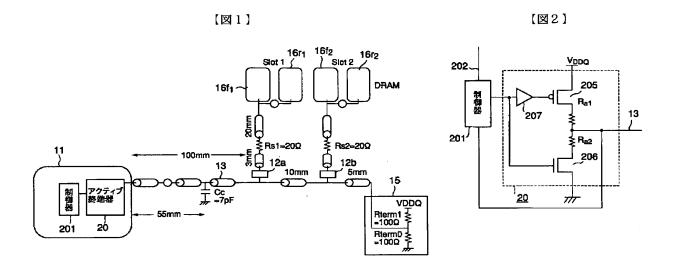
16fl, 16rl, 16f2, 16r2 DRAM

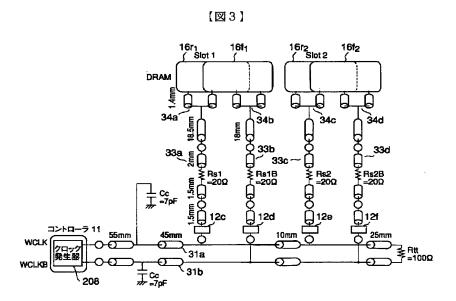
20

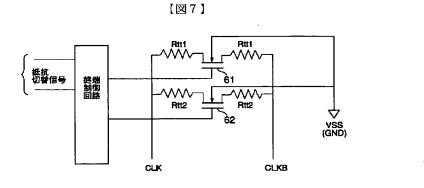
アクティブ終端器

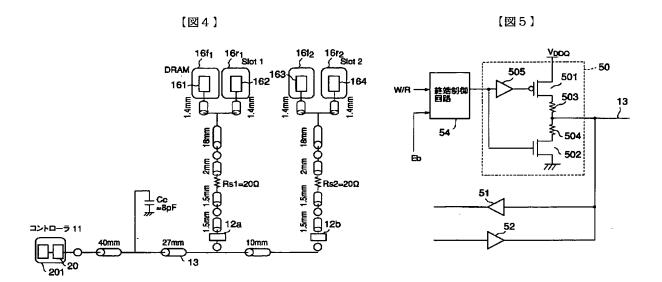
201

制御器



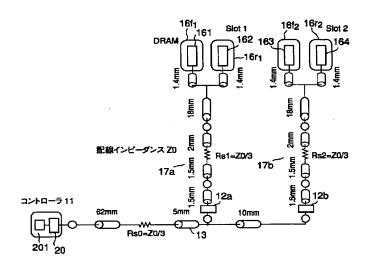




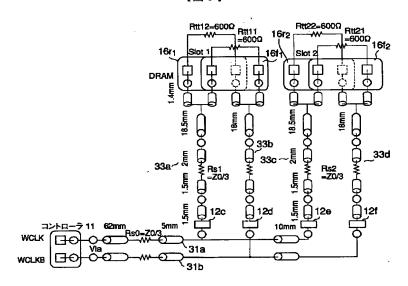


| Rtt12=6000 | Rtt22=6000 | Rtt21=6000 | Rtt

【図8】



【図9】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5B060 MB00

5J056 AA00 AA40 BB02 DD13 DD28

FF01 FF08

5MO24 AA41 AA49 BB30 BB33 BB34

DD90 HH09 HH11 JJ03 PP01

PP02 PP03